

⑫公開特許公報(A)

① 特許出願公開 昭57—98682

(f)Int. Cl.³ C 25 B 1/46 9/00 識別記号

庁内整理番号 6761-4K 6761-4K 43公開 昭和57年(1982)6月18日

発明の数 2 審査請求 未請求

(全13頁)

匈ハロゲンの製造法

②特 願 昭56-167000

②出 願 昭56(1981)10月19日

優先権主張 ②1980年10月21日③イタリア

(IT) 3025483A/80

⑫発 明 者 オロンジオ・ド・ノラ

イタリア国ミラノ・ピアツツア

・デラ・レパブリカ19

砂発 明 者 アントニオ・ニドラ

イタリア国ミラノ・ビア・ファ

ルネチ5

⑩発 明 者 ギアン・ニコラ・マルテツリ

イタリア国ミラノ・ビア・パド

バ194

⑪出 願 人 オロンジオ・ド・ノラ・イムピ

アンチ・エレツトロキミシ・ソ

シエテ・アノニム

スイス国ルガノ・ビア・カツテ

ドラーレ4・

⑩代 理 人 弁理士 湯浅恭三 外2名

明細.種

1. [発明の名称]

2. (特許請求の範囲)

- (1) ハロゲン化物水溶液をイオン交換分離材で分離した一対の対向電板を有する電解槽で電気分解してハロゲンを発生させる方法において、少なくとも一方の電極は分離材表面と接触する比較的高い過電圧の導電性、電解質抵抗性の第1 表面および第1表面と接触する低過電圧の導電性第2表面を有することを特徴とする方法。
- (2) アノードを含むアノード室、カソードを含むカソード室および両室を分離するイオン透過性隔膜よりなる電解槽でハロゲン化物含有電解質水溶液を電気分解するハロゲン製造法において、隔膜のカソード液側に面する第1表面および隔膜対向面の反対側の第1表面に直接隣接しかつ第1表面より低い水素過電圧を有する第2表面を有する電解質およびガス透過性多孔質カソードを準備し、両表面に同一電位を印加しながら

水をカソード液室にそしてブラインをアノード 液室に供給することを特徴とする方法。

- (3) 第1 表面は第2 表面の水素過電圧よりも 0.1 ないし 0.5 V 高い水素過電圧を有する特許請求の範囲第2項配載の方法。
- (4) カソードは隔膜のカソード液側から離れた側のみをペース金属より低い水装過電圧を有する 材料で被獲したカソード抵抗性ペース金属の単 一多孔性層よりなる特許請求の範囲第2項記載 の方法。
- (5) カソードは階膜のカソード液側に而する第1 層および第1層に積み重ねかつ第1層より低い 水素過電圧を有する別々の2層よりなり、両層 を同一電位に維持することよりなる特許請求の 範囲第2項記載の方法。
- (6) 第1 層は隔膜のカソード液倒の多孔性銀被機で厚さが5ミクロン以下である特許請求の範囲 第5項記載の方法。
- (7) 第1装面はニッケル、鉄、鉄鋼および銀の排 に属する材料の表面で、第2表面は硫化ニッケ

(1)

ル、硫化鉄、ニッケル・ルテーウム合金、ニッケル・パラジウム合金、白金 テニウムおよびパラジウムの群に属する材料の表面である特 貯請水の範囲第3項記載の方法。

- (8) 第1 表面は隔膜のカソード液側と複数の点で接触している特許諸求の範囲第2項記載の方法。
- (9) 隔膜は実質上水力学的流れに対し不透過性のパーフルオロカーボンカルボン酸重合体のカチオン交換隔膜である特許請求の範囲第2項記載の方法。

3. (発明の詳細な説明)

この発明は水性電解質の電気分解、特にハロゲン化物水溶液例えば塩酸およびアルカリ金属ハロゲン化物を電気分解して元素状ハロゲンを発生させる方法に関している。

アノードをカソードから分離するイオン交換隔 膜(通常はカチオン交換性)を有する協膜式磁解 標で、アルカリ金属塩化物または類似ハロゲン化 物水溶液を電気分解することは公知である。 隔膜 それ自身は一般にガスおよび液体の流れに完全に

(3)

電気分解処理で通常適遇する困難性が避けられる。

(3) 電解機で極めてコンパクトであるので、配電 構造物での抵抗電圧降下を低減できる。

イオン透過性隔膜は、海い可撓性シートまたは 隔膜の形態のカチオン交換取合体である。これら は、一般に無孔性で、アノード液をカソード室に 強さないが、隔膜はアノード液が質値できる若干 の小さな孔を備えることもあるが、操業の大部分 は不透過性隔膜で行われている。

この目的で用いられる代表的な重合体は、フルオロカーポン重合体例えばイオン交換器を含むトリフルオロエチレンまたはテトラフルオロエチレンの重合体または共重合体である。一般にイオン交換器は、スルフオン酸、スルフオアミド、カルボン酸、リン酸および類似物のカチオン性素であり、フルオロカーポン重合体鎖に炭素を介して結合し、カチオンを交換する。しかし、アニオン交換器を含むこともある。代表的な隔膜は、次の一般式を有している:

または実質上不透過性であるので、 覚気分解はア ノードで塩素を、 ドでアルカリを発生し、 アルカリは高純度で非常に低濃度の塩素しか含ん でいない。

このような電気分解に提案された電解槽の一つ のタイプは、固体重合体電解質電解槽である。

固体重合体電解質電解機は、電解槽の電極を分離するイオン交換隔膜、および一方または好ましくは両方の電極が隔膜と接触することを特徴としている。同体重合体電解質電解槽は、隔膜からカソードが、そして多くはアノードおよびカソードの両者が分離している常用の隔膜式電解機に比して、種々の電気分解法に有用な多くの利点を有している。

- (1) 電極間の距離は、実用上隔膜の厚さまで減少できるので、電極間の金電圧は低い。
- (2) 発生ガスを電極の後方で電解欄コンパートメント内に放出できるので、所欄" 抱効果" を排除また少なくとも最少にする、即ちガスが電極で発生したとき電極間の帯域に器積するという

(4)

とのような隔膜には、代表的なのはジュポン社 製"Nafion"および旭硝子 (株)製の" フレミオン" のフルオロカーポンイオン交換重合体隔膜があり、 BP1184321, USP3282875 および USP4075405 にも記載されている。

隔膜はイオン透過性であるが、アノード液は貫流させないので、アルカリ塩化物電解槽中のこのような材料の隔膜を通つてハライドイオンは殆んど移動せず、得られるアルカリは塩化物イオンを殆んど含んでいない。さらに、より機厚なアルカリ金属水酸化物を作ることが可能で、得られるカソード液は15~45 wt% またはそれ以上のNaOHを含んでいる。このような方法は、USP4111779 およびUSP4100050 その他に記載されている。イオン透過性隔膜としてイオン交換膜の応用は、他の用途例えば水の電気分解にも提案されている。

(5)

このタイプの電解機では、 と 直接接触して と 直接接触して いる。 発生ガスはその発生点から急速に逃散でき、 かつこれらの点への液体電解質の容易な接近以外 にも、この点から発生アルカリまたは他の電解生 成物の急速な除去ができるのに充分な透過性でなければならない。したがつて、電極は一般に非常に多孔性である。

このような電極を与える公知方法によれば、微 制粉末状の触媒材料例えば白金族金属または酸化 物の電極材料を不活性重合体パインダー、主とし てポリテトラフルオロエチレン(PTFE) と混合 する。

この混合物は、極めて輝くかつ十分に凝集した 多孔性フイルムまたは眉の形態に、適当な型で、 焼結および熱プレスする。次いで、フイルムを隔 膜表面に熱プレスして、隔膜への永久的密剤を得 る。このような電極製造法は、ジエネラル エレ クトリック社の米国特許に示され、その一例は USP3297484 である。

(7)

ファラディ効率を損ずる。

隔膜上または陥膜中でのアルカリ 展勾配変動の発生は、局地化した隔膜の収縮および影閥およびその連続的変化を生じ、これはカソード物質の脱落および/または損耗をもたらした。

カソード側およびアノード側に弱酸性部分また は表面を有する隔膜の使用で、これらの間題を解 消しようと試みられてきた。例えば、アノード側 はスルフォン酸基またはホスホン酸基を含み、カ ソード側は酸基が大部分または完全にカルボン酸 であるイオン交換層よりなる隔膜を用いた。他の 例では、隔膜はアノード側がスルフォン酸または その塩であり、カソード側の隔膜表面は大部分が スルフォンアミドである。

このような電解構建設のコスト低下およびその構造を簡易化する努力として、隔膜に結合していない多孔性電極(スクリーン、フォイルまたは類似物)がテストされた。しかし、これは槽電圧の増大を伴つていた。特に25 wt% またはそれ以上のNaOHまたは均等アルカリを含む選摩アルカ

別の方法によれば、予じめ粗面化しまたはしてない腐膜表面に、から化学的環元および批濁により、腐蝕抵抗性および批気触供的な金属の密着、多孔性潜を沈着させることもできる。この方法は、"無電解法"と称され、電気メッキとは区別される。この方法は、特開昭56-33489および特顧昭56-29773に示されている。

隔膜に直接接触または結合する透過性カソードで選出した困難は、カソード効率が比較的低い、例えば85%またはそれ以下、および生成堪繁に相当機関の酸緊例えば0.5~1 vol%またはそれ以上が発生することである。

カソードで発生したアルカリ金属水液化物の若干の部分は、明らかに隔膜を通つて移行する。このことは、昇面で生成した苛性ソーダが、 選解槽のカソード室のカソード液により充分かつ均一に 稀釈されないことに悲いている。

高いアルカリ腹は隔膜の脱水をもたらし、その 結果導電性は低下し、さらに高い酸度勾配は水酸 化物イオンのアノードに向う背後拡散を増大して

(8)

りを製造するときは、このことは真実である。こ の発明によれば、イオン透過性分離材、好ましく はイオン交換事合体により分離された一対の対向 電極を有し、少なくとも一方の電極、好ましくは カソードが2つの表面を有する電解槽で、水性ハ ロゲン化物を電気分解してハロゲンを効率的に発 生させる方法を提供する。第1表面は、電極的お よび電気分解的攻撃に抵抗性であり、電極として 容易に機能しかつ電気分解により容易に電解生成 物を発生できる低過単圧を有している。第2表面 は高い過電圧(カソード表面の場合は水素過電圧、 アノード表面では塩素過電圧)を有し、低過電圧 表面と隔膜との間で、一般に隔膜と直接接触しま たは結合していてもよい。もちろん、両界面は、 導電性でかつ電板として分核できるものである。 さらに、両表面は直接に電気的接触して、これら の間に完全にまたは異質上館位差がないようにす

代表的具体例として、カソードは隔膜のカソー ド側に配散かつ結合した導電性、多孔性金属の被 一般よりなつている。さもなければ、中間カソード 部分は、隔膜のカソード側に、 た比較的高水 素過電圧の導電性グリンドの形態である。

第1または最も後方のカソード部は、腐腹と係合する前部被唆またはグリッドより低い水素過電 任装面を有しているので、カソード電気分解の大 部分さらには実質的全部が、腐腹上または腐膜に 接近した点で起きるのと区別されて、スペーサー またはパリヤーにより腐腹から間隔のある点で起 きる。

大部分の観気分解が起きるカソードは、既に多れ性でありかつカソード液の横方向貫流を含めて容易に流れることができる。したがつて、カソードは、5~10メッシュ開口/cmを有する細かいメッシュの可撓性導覚性金属スクリーン、波状ワイヤースクリーンのマットまたは両者の組合せの形態である。開口は比較的大きくて、導覚性スペーサーと主カソード部との接触点に隣接したチャンネルを与え、カソード液はカソード装面に沿つた周辺およびこれらの点に隣接して流れて、発生

(11)

は銅金属の薄い多孔性層、または鉄またはニッケルのスクリーンが用いられる。アルカリ性カソード部での腐蝕に抵抗性の他の導電性材料も、用いることができる。

どんな場合でも、中間部分は、多孔性で電解質 透過性である。非常に導電性であるので、中間部 は過電圧の深刻な上昇なしにより離れた活性カソ ード部に関係を伝達するのに共働する。

有効な具体例では、カソード中間部は、例えば 化学的環元または無電解メッキにより、隔膜表面 に沈着した銀粒子の海い多孔性フィルムよりなつ ている。このようなメッキまたは層中の空隙と固 体空間との比は、1.2 ないし0.5 の範囲である。

この方法の契施において、隔膜の一方の表面は、サンドプラストまたは他の方法で粗面化し、次いで粗面化表面は中程度のアルカリ水酸化物溶液、好ましくは稀輝苛性ソーダまたは苛性カリ水溶液で影調または水和する。このアルカリ処理表面は、沈滑すべき金属の塩溶液、好ましくは可避元性化合物の形態の製例えば硝酸製溶液と接触させる。

したアルカリをカソードの前面部以外にも隔膜からより離れた部分 - 掃する。

スペーサー、パリヤーまたは中間部が、それ自身極めて薄く、しばしば5ミクロン以下である。これに対し、残りの活性部分は厚さ少なくともりの活性部分は厚さ少なくとのりの活性部分は厚さ少ないという。これはスペーサーの厚さとは、カソード液が低カンにスペーサーの原さといい、の可能性を放少するので、のが、カソードの可能性を放少する。といいので、関膜とででいい、のででは、カソードのでは、関係性を放少する。といい、カソードのでは、対し、スペーサーが、カソードのの中で起きる。これには、そのパリヤーまたはスペーサーを散けて低減できる。

02

次いで、隔膜をハイドロキノン含有溶液と接触させる。

予じめアルカリ密液で処理した隔膜装面に存在する高アルカリ度のために、ハイドロキノンはキノンに酸化され、隔膜表面に吸着した金属イオンを金属に還元する。

隔膜表面のアルカリ胺が低下するまで、強元は 進行する。隔膜表面で適当な苛性ソーダまたは苛 性カリが入手できてハイドロキノンのキノンへの 酸化で発生した水器イオンまたは酸性度を中和す る間のみ、発元は進歩する。隔膜に予じめ吸着し た苛性ソーダまたは苛性カリによるアルカリ胺が 消費されたときに還元は停止し、表面のpH は中 性または酸性状態になる。

このために、表面で形成した金属粒子は、さらに金属を還元するための触媒的サイトとしては作用せず、得られた被機は極めて小さな金属粒子を有して微細に分散し、極めて均一かつ多孔性で、被機は非常に振い。

花着金属の質は、隔膜の表面層での苛性ソーダ

好ましい方法では、水和隔膜の片面を、苛性ソーダーと30~120秒の短時間接触させ、主として世標を適用すべき表面またはそれのみを苛性ソーダまたはカリの隔膜への拡散を起させる。

一般に、温度は室温であるが、それ以外の温度 も用いられる。

哲性アルカリ溶液の機関は、隔膜の厚さ内部へ ソーダまたはカリが侵入する深さを決定する他の フアクターである。稀薄液の方がより隔膜を彫稠 させて、ソーダまたはカリの侵入を促進する。逆 に、濃厚溶液は隔膜を収縮させ、ソーダまたはカ リの内部拡散に対しより不透過性にする。

好ましくは、アルカリ水裕被は、2.5~20 wt% Na()H の苛性ソーダ裕蔽を用いる。隔膜内

05

ソーダまたは炭酸カリの溶液も用いられる。

この発明のこの具体例で得た被覆は、0.025ないし0.5ミクロンの範囲の厚さで非常に均一であり、厚さはアルカリの侵入深さおよび次の金属塩の吸着のコントロールで調節できる。得られる金属フイルムの横方向抵抗は、0.5ないし102mmの範囲である。

銀のフイルムは肉股では連続のように見えるが、 孔またはチャンネルがその厚さを通して延び、ア ルカリ陽イオンはこのフイルムおよび隔膜を通つ て容易に移動できる。

カチオン交換隔膜に金属被覆を適用しかつ隔膜シート内部に金属の沈着を避けようとするときは、金属塩を金属に還元する過程で水累イオンを生ずる還元剤、例えばハイドロキノンの使用が特に有効である。交換基が既に中和された領域を除いて、カチオン交換物質はそれ自身酸性であるので、何らかの水累イオンの生成は pH を低下させる。ハイドロキノン還元の場合のように、金属塩の還元がアルカリ性 pH でのみ起きるときは、アルカリ

内へのソーダの拡散は、溶液機度および温度により接触時間の調節 トロールする。アルカリ吸着を行えば、隔膜表面は直ちに脱イオン水または蒸留水で洗浄し、次いで違元すべき金属塩の溶液、好ましくは 0.01~1 N、好適には 0.1~0.5 Nの硝酸銀溶液と接触させる。温度は室温であるが、それ以外でもよい。

一般にこの金属塩での処理時間は30~120 秒であり、稀薄溶液では濃厚溶液より長時間を要する。

隔膜は再歴洗浄し、アルカリおよび銀塩で処理 した表面は、金属塩を環元し水器イオンを発生す る選元剤、例えばハイドロキノンを10~30% 含む水務液と1~15分間接触させる。

上記の好ましい方法の他の変更も可能である。 例えば、両表面に電極の被優を適用しようとする ときは、ハイドロキノンでの選元を行う前に、隔 膜の両表面をソーダと接触させることも可能であ る。

別法としては、他のアルカリ容液、例えば炭酸 (16)

度が低下したとき還元は中断する。したがつて、 表面のみをその下に充分にアルカリが侵入するの に不充分な短時間だけアルカリと接触させれば、 金属の遺元はアルカリ侵入の深さに限定されるこ ととなる。

この発明は、一方の面がより低酸性または他側より弱酸性の隔膜に特に応用できる。例えば、隔膜が片側に優勢なスルフォン酸基を有し、他側に優勢なカルボン酸素を有する隔膜の場合には、有効な銀の被覆が弱酸側即ちカルボン酸側に適用される。同様に、隔膜は片側がスルファミド基で、他側がスルフォン酸素の場合、被覆は弱酸側であるスルファミド基側に適用される。もちろん、カルボン酸側も、所選に応じて若干のスルフォン酸基を含むこともある。

すべての場合、隔膜は少なくとも片側に結合した、海い海電性、多孔性層を有している。この隔膜は、被機をカソード側にしてជ解槽に取り付ける。このような電解槽は、上配の敏被機をその必側(隔膜から離れた前)に担持するように取付け

た導気性カソード部を有し、カソード部は多有している。別の具体例によれば、カソード中間部は、電解質およびガスの遊れに開口し、かつ電解液が自由にその表面に接近できかつ発生ガスがこれから逃散できる限り、隔腹に単に担待させるか隔膜に埋設させる。一般に、薄くて可撓性で、姆曲して腐腹外形の不規則性に合致しかつ電解質が自由に流動できる鉄またはニッケルのスクリーンまたはグラファイトクロスが、この目的のために用いられる。このようなスクリーンは、導電性で、その高い水製造電圧表面のために高質圧でカソード表面として機能する設面を有している。

このスクリーンは、中間スクリーンより低い過 低圧表面を有する導傷性スクリーンおよび/また は導能性、圧縮性ワイヤーアット1枚または積層 物の形態の第1または主要カソードスクリーンで 裏打ちする。一般に、低過低圧表面の電極面積は、 前部または中間カソード部の高過電圧表面の電極 面積より25~50%またはそれ以上大きくなつ

Ú9

る。

所報により、隔膜表面は例えばサンドブラスト、スパッターエッチング、エンポシングまたは他の 手段により租面化または摩耗させて、その表面稍 を増大させる。次いで、カソードを押圧して租面 化表面と非結合接触させる。

この場合、一般に所定寸法の隔膜の磨耗表面の 表面積は、同一寸法の平滑表面の隔膜の表面積よりは少なくとも約25%、しばしば50%大きい。 例えば、1mの正方形の隔膜シートは、1m² の 全体の面積を有じている。しかし、適当なサンド ブラストにより、シートは粗面化されてその表面 積は125~15m² またはそれ以上に増大する が、全体の面積またはシートの周辺で囲まれた面 積は同じままである。

一般に、穴の明いたまたは粗面化部の深さは小さく、まれには約25 年以上であるが、一般に粗面化部の深さは10 年以下、普通は5 年以下である。粗面化部の谷の間の平均距離も小さく、まれには50 年以上であるが、好ましくは10 年以下、

ている。

別の具体例では ソードは2個の導電性表面を有する第一構造物、例えば圧結性、導電性マット、またはスクリーンまたはグリルよりなり、一方の表面は隔膜に関し低い水素過塩圧を有して高過電圧表面を腐膜に担待させ、低過塩圧表面は隔膜から離すようにする。

上記のすべての具体例において、高過電圧カソード表面は、鉄ニッケル、銀または銀合金よりなり、低過電圧表面は白金族金属、鉄またはニッケルスクリーン上の被覆としての白金、ルテニウムまたはパラジウムの導電性酸化物、白金属金属およびニッケルの合金または混合酸化物よりなつている。低過電圧表面は、硫化ニッケルまたは硫化鉄のような導電性硫化物、あるいは鉄またはニッケルの金属または酸化物と硫化物との混合物よりなることもある。

一般に、 両表面の水 素過電圧の差は大きくなく、 電流密度 2 ~ 5 KA/m の 範囲では約0.5 V 以上 異つてはいけなく、好ましくは0.1 ~ 0.5 V であ

can)

普通は 0.1~5 # である。

隔膜表面の粗面化は、50~150 μの砂または石英粒子で、数秒ないし1分または2分間隔膜をサンドブラストして達成できる。

隔腹の粗面化は、隔膜シートの陰極スパッター エッチングまたはエンボシング、または隔膜シートを粗面化型表面と接触キャステイングによつて も達成できる。

この発明は、図面に示したような電解槽に応用 できる。

第1,2図に示す通り、電解槽はアノード端板 103 およびカソード端板 110 を含み、両者は それぞれアノード空間 10 6 およびカソード空間 111を包囲する側壁を有するチャンネルの形態 で、各端板に垂直平面で装着されている。各端板に は、それぞれの端板から電解槽の側部で突出する 関壁上に周辺シール表面を有し、104はアノー ドシール表面で112はカソードシール表面で15 る。これらシール表面は、アノードをカソードか 5分離する側壁間で包囲空間を横切つて張つた 6

(21)

(23)

深さの分数である距離外側に延びている。これら のリブは、電解槽を横切つて間隔を有して電解液 の底部から頂部への垂直な流れのための平行空間 を与え、かつその厚さが幅および高さよりも非常 に小さなシートまたは層状のカソードと係合する。 カソード端板およびリブは、鋼鉄、ニツケル合金 鉄またはカソード的抵抗材料で作られる。導電性 リブ120には、多孔性で一方の側から他側への 電解液の流れを容易にする比較的剛度な圧力板 122を密接する。一般に、この開口は隔膜また は圧縮性電極から離れるように上向きに空間 111 に向つて傾斜している(第2図参照)。 圧力板 122は、導電性でかつ電極にカソード分極を与 えこれに圧力を加えるように働き、鋼鉄、ニツケ ル、剱またはこれらの合金製のエクスパンド金属 または粗いスクリーンである。

可提性の比較的細かいスクリーン114を、隔膜105の活性部のカソード側の粗表面または、もし隔膜105の活性領域のカソード側に存在すれば、被後205に担持させる。可挽性で比較的

より好ましくは、非受働憩化性膚(好ましくは アノード反応例えば塩素発生に対し低い塩素過程 圧を有する貴金属または導電性酸化物)で被機し たチタンまたは他のバルブメタルの細かいメッシ ユの柔軟な電解液透過性スクリーン108aを、 剛直、多孔性シート108と腐膜105との間に 設ける。このスクリーン108aは、1㎝ 当り 少なくとも30接触点を越える極めて低い面積接 触密度を与える。スクリーン108aは、アノー ド粗スクリーン108にスポット密接できる。

カソード側では、リブ120はカソード端板 110の基部から、カソード空間111.の全体の

(24)

薄いために、このスクリーンは隔膜の輪郭およびしたがつてアノード108の輪郭になる。金属スクリーンマット113をスクリーンの後方に取付け、この圧縮性マットはカソード性で、カソード表面の一部として働く。スクリーン114は、銀より低い低水器過電圧表面を有するニッケルワイヤーまたは他の導電性、カソード的抵抗性ワイヤーで構成され、白金族金属またはその酸化物の被優のような低水素過電圧被優で被慢することもできる。

好ましくは、2個またはそれ以上の導電性金属スクリーンを、粗面化隔膜表面と圧縮性マット113との間に挿入する。このような場合、比較的高水素過電圧のスクリーンを隔膜表面を有する第2スクリーンまたはスクリーン群を、高過電圧スクリーンの後方で、これと接触させて設けるのが面は、倒鉄またはニッケルであり、一方離れているスクリーンの表面は白金族金属またはその導電性

酸化物、酸化ニッケルまたは他の低過電圧被獲よりなつている。一般に、2種表面の水素過電圧の差は、0.05~0.5 V、まれには0.6 V以上である。もちろん、スクリーンは圧縮性マットにより一緒にかつ隣膜に対し緊密に圧縮されてかつ本質的に同一の電位であるので、スクリーン表面は相互に幣接に電気的接触をしている。

スクリーンは、微細メツシュでかつ隔膜および次の隣接スクリーンと小面積の多数の接触(一般に1cm 当り少なくとも30個の接触)しているのが好ましい。圧縮性、導能性ワイヤーマット113は、カソードスクリーン114およびカソード加圧プレート122の間に設ける。

第1図に示すように、マット113はクリンプまたはしわになつた圧縮性ワイヤーメッシュ織物で、この織物はワイヤーストランドを比較的平らで交絡したルーブを有する布帛を例えば0.3~2cm離れ圧縮性布帛の全体の厚さが2~10mmで波が近接している波形にクリンブまたはしわ付けし、クリンブはジグザグまたはヘリンポーンパターン

(27)

気から隔膜を保護するガスケットを担持する。締め付け圧は、波状布帛113を1つまたはそれ以上の細かいスクリーン114および相面化隔膜に押圧して、非圧縮状態の布帛より契貫上小さな厚さにする。このことは、引き続きスクリーン114を隔膜に向け押圧し、隔膜のアノード表面をアノード108aに押圧する。

この具体例の操業において、実質上飽和食塩水 密液を電解槽のアノード液室の底部に供給し、リ ブ109の間の通路または空間105を通つて上 向きに流れ、消耗ブラインおよび発生塩素は電解 槽の頂部から逃散する。水または稀苛性ソーダを カソード室の底部に供給し、通路111の外に圧 縮メッシュシート113の空間を通つて上昇さ せ、発生した水業およびアルカリを電解槽の頂部 より取り出す。電気分解は、直流電解電圧をアノ ードおよびカソード端板間に加え生じさせる。

無2図に示す通り、圧力板122の少なくとも 上部開口は、よろい婦風にして圧縮布用113か ち上向きにした傾斜出口を与え、発生した水器お で、布帛のメッシュはスクリーン114より大きな孔寸法の粗なものるUS特許出離102629に記載のメッシュ編みワイヤーメッシュが好ましい。スクリーン114およびマットの両者は、一般に被覆205の孔寸法よりは実質上大きな孔または空隙寸法を有している。

第1図に示すように、この波状布帛113を、より細かい1枚またはそれ以上のメッシュスクリーン114と剛直なエクスペンド金属圧力板122との間の空間に設ける。圧縮性布帛の空間を横切る波形および空間比は、圧縮状態ででも、布帛の見掛け容積の75%以上、好ましくは85~96%である。波は垂直または傾斜して延びてガスおよび覚解波の上向きの自由な流れに対する通路を与え、この通路は布帛のワイヤーにより突貫上妨害されない。波が一方の側から他側に覚解標を横切つて延びている場合でさえも、波の両側のメッシュ開口は流体を自由に流動させる。

端板110および103は一緒に締め付け、かつ M膜105または両端壁間に位置した外側雰囲

(28)

よび/または電解液の若干を後部電解液室 1 1 1 に逃散させる。したがつて、圧力板 1 2 2 の後方での垂直空間および圧縮マット 1 1 3 で占められる空間は、カソード液およびガスの上向き流のために与えられる。

このような2個の室により、圧力板122と隔膜との間隙を減少し、かつシート113の圧縮を増大させることが可能となつたが、依然として流体の流れに対するシートの開口を残し、このことはカソードの活性部の全有効表面積を増大するように働いている。

食塩電解のためのこの発明の方法によれば、食塩140~3008/ 4を含むプライン水溶液を、電解槽のアノード室内部を循環させる。塩素はアノードで発生し、一方溶媒和イオンはカチオン隔膜を通つて移動してカソードに到達し、そこで実質上15~25 wt% 以上の濃度の苛性ソーダおよび水素を発生する。25~40 wt% のアルカリ金属水酸化物を含む溶液も、90%以上、しばしば95%以上のアノードおよびカソード効率で

製造できる。

カソード分極部分には、 端 1 0 および既
を担持する圧力板 1 2 2、マット 1 1 3 およびスクリーンまたはスクリーン組立物 1 1 4 が含まれている。

後部スクリーンおよび/またはマット113は、低いまたは実質上0の水器過電圧を有する被機または表面で被機される。代表的な被機は、ニッケルと酸化ルテニウム、白金黒または白金金属との混合物または他の低水素過電圧材料の被機を含んでいる。この活性領域の深さは、圧縮性ワイヤー布用113を同じ材料で被機して増大できる。

圧縮布用113およびスクリーン114のメッシュを通る電解液の流れは速いので、得られる苛性ソーダの大部分は隔膜表面からある距離拡散し、どんな場合でも発生した苛性ソーダまたは他のアルカリはマットを通つて流れかつスクリーンを掃除する流動電解液により除去される。

隔膜が銀、銅または類似物の海い、多孔性金属 被機を有する場合、被機はカソードとして分極さ

(31)

する。しかし、これは上記の好ましくない後方移動を促進し勝ちである。したがつて、被機層の厚さを、最大2~5 / と、好ましくは2 / 以下、より好ましくは1 / 以下に限定するのが望ましい。

活性スクリーンの外に 税物 1 1 3 は、銀被役の 穴よりは非常に大きい開口を有している。このような開口は、幅 0.1 cmまたはそれ以上であり、 総物 1 1 3 の場合は空隙は固体ワイヤー断面の数倍 以上である。その結果、第 2 図に示すように電解 質は、 総物 1 1 3 を通つて周辺方向以外に、スクリーン 1 1 4 の開口に沿いこれを通つてランダム に流れる。

この発明では、他の具体例もあり、厚さ1 14以下、通常は0.5 4以下の銀被獲が、カソード効率95%またはそれ以上で軽に効率的であるが、被獲の良好な多孔性が保持できる限り、さらに電気メッキまたは無電解メッキにより鉄被機を厚くすることもできる。しかし、一般にこの被獲は、厚さが約5 4以下、まれには1~2 4以上である。

金属被覆205は多孔性であるが、肉眼では運

れる。しかし、このような被機での苛性アルカリおよび塩素の発生スクリーン114および/または圧縮織物113で発生する量に比して少なくとも2つの理由で、小さいか実質上生成しない、第1に被覆はスクリーン114または織物113の表面よりは高い水梁遊賦圧を有し、第2に上記のように厚さが1~2 μ以下であるので、被覆面積は小さいからである。したがつて、発生した苛性アルカリの小部分のみしか、アノードに向つて後方移動しない。

もし銀被機が厚くなれば、被機を通る発生苛性 アルカリの流路は長くなり、発生苛性アルカリの 速散を必然的に完全に阻止する訳ではないが妨害

(3:2)

続した外観である。したがつて、孔または空隙は、 スクリーンまたはマットの開口よりは極めて小さい。この小さな孔サイズは、被複が苛性アルカリ のカソード部への後方移動を制限するパリヤーと なる理由である。

すべての場合、電解補は、95%またはそれ以上のカソードファラディ効率で、アノードで発生する塩素中の酸素 0.5%以下、実質上 0で操薬できる。これに対し、被機を用いなければ、85~88%のカソード効率および塩素中の酸素濃度 1~2 vo 1%が認められた。

実施例1

カチオン交換隔膜は、機械的支持体としてのポリテトラフルオロエチレンスクリーンの中間層とラミネートしたカチオン樹脂2層より構成され、厚さ0.3 mmのシートであり、一方の層は当街1100を有するテトラフルオロエチレンおよびパーフルオロビニルエーテル スルフオニル フルオリド(または酸)の共重合体より作られ、他の層はほぼ同じ等量を有しカルボン酸基を含むテトラフル

(33)

オロエチレンおよびパーフルオロピニルエーテルの共重合体よりなつていた。

カルポン酸を含む層のカソード表面に、50~ 150 4の石英粒子を、隔障表面から25 km に保 持したノズルから5気圧の圧縮空気で噴霧してサ ンドブラストした。

次いで、腐膜を脱イオン、蒸留水に約2時間、60~80℃の温度で浸潰して水和させた。

隔膜は、平らな底部および隔膜の周辺に置いたフレームよりなる水密容器の底部にカルポン酸倒を上にして置いた。10 wt% 苛性ソーダ水溶液を、室温で隔膜の上に注ぎ、60 秒放置した。溶液を除去してから、直ちに隔膜表面を蒸留水で洗浄した。

0.15 N硝酸銀水溶液を、同一容器でシートの 処理済カルポン酸裝而に室温で注ぎ、60 秒放置 した。

隔膜表面を蒸留水で洗浄し、20%ハイドロキ ノン水器液を同じ容器でシート上に注ぎ、10分 間放置した。銀層が隔膜のカルボン酸側に洗滑し、

(35)

る。

マイクロオームメーターで測定した鉄電帳層の 横方向抵抗は、約7.2 · cmであつた。

実施例2

実施例1で得た隔膜/電極システムを、第1、 2図に示したのに類似するカソード側に銀被擬を 有する被覆隔膜で分離した2個のコンパートメン トよりなる実験室用電解機に装着した。

アノードは、チタンおよびルテニウムの混合酸化物の電気触媒層で被殺したチタンのエクスペンドシートであつた(ミラノ市ペルメレック S. p. A. 製、DSA)。低過電圧カソード部は、ニッケル(50%)がよびルテニウム(50%)の合金で電気メッキした9メッシュノcmのマイクロネットで、隔膜表面に沈滑した銀層に直接押圧した。電流伝達システムは、直径 0.11 mmのニッケルワイヤーで縄成した厚さ約 0.5 cmの放状、クリンプ弾性マットよりなり、実質上剛性、低炭紫鋼製で、電源の負極に接続したエクスペンドシートによりマイクロネットに押圧してある。

隔膜のスルフォン酸側は被模されなかつた。銀の 重量は、約0.58 麻膜表面であつた。

隔膜のカルボン酸 また 沈滑した銀層の形態を、電子顕微鏡で観察した。銀層は、0.01ないし0.1 年で変化する寸法を有する微細に分散した結晶よりなつていた。銀層の厚さは結晶の寸法に相当し、突出部の全空間および空隙の比で示した間 険度は 1.2 ないし0.5 および 0.1 ないし0.5 単であつた。

第3図は、隔膜に沈滑した銀電極の80000 倍の拡大凶である。

比較のために、第4図は特額昭56-29773の実施例1記載の選元法で得たパラジウム電板の10000 倍の拡大図である。

2種類の電極層の比較から無電解メッキにより 得たパラジウム電極は、大きなモジュール粒子お よび聚合物の代表的成長構造、厚さ約10ミクロンを有し、筋膜は金属層で完全に複われている。 これに対しこの発明の盤電極は微細に分散した小 さな粒子、高い間隙度を特徴とする海い構造であ

(36)

電極表面は、約240×240 mであつた。 食塩プラインを、アノード液室を通して流し、次 の条件で電気分解を行つた:

アノード液濃度 NaCL 2008/L

アノード液 pH 4~4.5

偽 度 80℃

カソード液のNaOH濃度 25wt%

電流密度 3300A/m²

この条件下での操業データは、次の通りであった:

外部接続子間の精電圧 初期電圧 3.0 V

徐々に 3.2 V に上昇

苛性ソーダ製造のフアラディ効率 97%

塩累中の酸素 0.2%以下

奥施例3

カチオン隔膜シートのカルボン酸側表面を、実施例1の方法で作つた鉄電極で被機したが、電極 層の量および厚さをコントロールする条件を適当 に変化させた。

各サンプルに用いた条件および得られた電極の

(37)





	NaOH 吸着			A8NO3 吸着			
	NaOH	補便	挖胸制制	规键	温度	接触時間	銀電の厚さ
サンブル	微 度 (wt%)	മ	(秒)	(N)	ത	(秒)	(μ)
Λ	20	24	60	0.1	24	60	0.02
В	10	24	60	0.1	24	60	0.025
С	10	25	60	0.1	26	60	0.0 1
D	2.5	25	60	0.1	25	60	0.0 2
E	2.5	25	60	1	25	60	0.04
F	1	24	120	0.0 1	24	120	0.015
G	1	24	120	0.1	24	60	0.0 1

第1表の種々のサンプルを、実施例2の小型慣解 樹および同一条件で隔膜/カソードシステムとし て、食塩の電気分解でテストした。得られた結果 を、第2表に示した。

(39

1100を有していた。

2枚の層を機械的支持体を与えるポリテトラフ ルオロエチレンスクリーンの中間隣とともにラミ ネートした。隔膜の厚さは、0.3㎜であつた。

このタイプの隔膜の10×10cmの正方形シー トを、そのカルポン酸蕎表面を寸法50~150 **μの石英粒子で、隔膜表面から25㎜の距離に保** 持したノズルから25気圧の圧縮空気により、約 30秒間噴霧してサンドブラストして粗面化した。 処理シートを、2~3wt% 食塩水溶液中で約 80℃で、シートの寸法(膨稠)が安定化するま で処理して調質後、上記したタイプの別の電解槽 に組立てた。

電解槽は、上記のような酸化ルテニウムの被復 を有するチタンのエクスパント金属よりなるアノ ードを有していた。酸化ルテニウムで被獲したチ タンスクリーンを、エクスパンド金属と隔膜のア ノード側(スルフオン酸側)との間に挿入した。 シートは、サンドブラストカルポン酸基装面をカ ソード側にして取付けた。図示の通り、カソード

第 2 表

サンプル	槽電圧	NaOHフアラデイ収率(%)
A	3.15	9 7
В	3. 2	97
С	3.3	9 7
D	3. 2	9 7
E	3. 3	95
F	3. 3	9 6
G	3. 2	9 6

実施例4

処理した隔膜は、二層ラミネートのフルオロカ ーポン重合体カチオン交換隔膜であつた。一方の 層は、ポリフルオロエチレン(テトラフルオロエ チレン)およびパーフルオロピニルエーテルスル フオニルフルオリドの共重合体で、当畳約1100 を有していた。他の層は、カルボン酸基を含むポ リフルオロエチレン(テトラフルオロエチレン) およびパーフルオロエチレンの共宜合体のシート であつた。このカルポン酸基シートも、等量約

(40)

は、カソード裏板およびスクリーンを押圧してい る編成ワイヤーの圧縮性マット113よりなり、 スクリーンは隔膜表面を押圧している。

2つのテスト(実験1,2)では、単一スクリ ーンが圧縮マツトにより隔膜の表面を押圧してい る。他のテスト(実験3、4、5)では、比較的 高い水素過電圧のスペーサースクリーン(第2ス クリーン)を隔膜表面と低水素過電圧第1スクリ ーンとの間にサンドイツチ状にしてある。カソー ド部品の配列順序は、圧力板 - マツト - 第 1 スク リーン - 第2スクリーン - 隔膜である。

電解機は、215~2258/1の食塩を含む プラインをアノード被電に循環させ、苛性ソーダ 水溶液をカソード液室に循環させ充分な苛性ソー ダを取り出しながら、約30wt% NaOH の濃度 を維持するのに充分な水を添加して操業した。印 加電圧は、表に示した特定の電流密度を達成する のに充分であつた。

カソードおよびアノード電流効率96%または それ以上で、餌る表に示す結果が得られた。

(42)

第 3 表 ▲

	表 在		ī 組		電圧(V)	
•					2000	3000
现象	压力极	マント装面	第1スクリーン	第2スクリーン	A∕m²	A∕m¹
1	Ni	Ni	Ni	-	3.26	3.58
2	" -	"	Ni-Ru合金	-	3.23	3.48
3	"	"	<i>u</i>	Ni	3.11	3.41
4	"	"	"	導電性NiO	3.12	3.38
				被後		
5	"	"	FeS	"	3.10	3.38

このテストでは、水の循環は30 wt% NaOH が 得られるようにコントロールした。 锐解槽の温度 は、65~70℃に維持した。

奖施例5

別のテストでは、14×14cmの隔膜シートを サンドプラストし、同様な電解槽に租立て、第4 表に示す結果が得られた。

43

第 5 表

	ž				
秋験	圧力板	マツト表面	第1スクリーン	第2スクリーン	電圧(V)
10	Ni	Ni	FeS被變	Ni	3.25
١.			Fe		
11	77	"	"	1888グラフア	3.68
				イト布	
12	"	"	"	Cd被授Ni	3.3 2

上記の方法は、150~3258/Lのアルカリ金属塩化物を含むアルカリ金属塩化物水溶液の電気分解で実施され、カソード液室に供給する水の量は5~40 wt% またはそれ以上、好ましくは25~40 wt% NaOH の適宜な濃度を得るようにコントロールする。他のアルカリ金属ハロゲン化物、塩酸を含めて他の水性ハロゲン化物および他の金属ハロゲン化物を電気分解して、対称するハロゲン(塩素、臭素等)を製造できる。さらに、上記の電解槽で水を電気分解して、酸緊および水素が製造できる。

(45)

第 4 表

	タマット		成		186. Œ (V)	
			第1スク	第2スク	2000	3000
実験	圧力板	表面	リーン	リーン	A∕m*	A∕m²
6	Ni	Νi	Ni- RuO	Ni	3.20	3.29
7	Fe	"	"	Ni -Ag	3.10	3.19
8	Ni	~	"	Ni	3.16	3.24

実験 6,8 では 3 0 wt% NaOH、実験 7 では 2 1 ~ 2 3 % NaOH が得られた。

奥施例る

第5表に、別のテストで得られた結果を示す、用いたアノードは、チタンスクリーンを微細チタンスクリーンに押圧し、微細スクリーンは隔膜に押圧して構成されていた。両スクリーンは、導電性酸化ルテニウムで被機してあつた。NaCL 2308/Lを含みpH3.5の食塩水溶液を、65~75℃でアノード液室に循環させた。電流密度は、3000A/m であつた。すべての場合、隔膜はカソード側を石英粒子で30秒間サンドブラストした。第5表に、カソードの配列および結果を示した。

(44)

4. (図面の簡単な説明)

第1図は、2重製面電極を有する電解槽の水平 断面図である。

第2図は、第1図の電解機の垂直断面図である。 第3図は、隔膜に沈着した鉄電板の80000 倍の電子顕微鏡写真である。

第4図はパラジウム電極の1000倍の電子 顕微鏡写真である。

特許出願人 オロンジオ・ド・ノラ・イムピアンチ・ エレツトロキミシ・ソシエラ・アノニム

代理人 弁理士 湖 改 恭 三次漢語 作品主 (外2名)

(46),



